

CÓDIGO SERVICIO: 823692

MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE EMISIÓN DE CAMPO (FE-SEM ULTRA ALTA RESOLUCION)

FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (FE-SEM ULTRA-HIGH RESOLUTION)

Tarifas 2026					
CONCEPTO PRESTACIÓN: VARIANTE (Unidad de Coste)	NATURALEZA DEL CLIENTE				
	ICMM	CSIC	Campus Excelencia UAM y CENTRO MIXTO CSIC (CIF no CSIC)	Universidades públicas españolas, AGE, OPIS	Privados/Otros
Microscopía Electrónica de barrido de alta resolución (SEM): Microscopia electrónica por emisión de campo (€/hora)	1.85	2.17	2.17	55.92	61.25
Microscopía Electrónica de barrido de alta resolución (SEM): Microscopia electrónica por con Clean Connect (€/hora)	1.85	2.17	2.17	74.36	81.44
Tratamiento de muestras: metalizado por evaporación (€/proceso)	7.68	9.01	9.01	21.65	23.72

NOTA: Las tarifas no incluyen IVA en el caso de que éste sea aplicable